

УТВЕРЖДАЮ



Д.В. Монастырский
Начальник НОЦ ФИПС
«13» июля 2022 г.

РАСПИСАНИЕ
по программе повышения квалификации
«Методологические основы патентных исследований»
27-29 июля 2022 г.

Форма обучения: Очная с применением дистанционных технологий (вебинары)

ДАТА, аудитория	ВРЕМЯ	ТЕМА	ЛЕКТОР
27.07.22 г. среда 5 ак.ч.	10.00-10.45	Актуальные проблемы сферы интеллектуальной собственности	МОНАСТЫРСКИЙ Денис Викторович Начальник Научно-образовательного центра ФИПС
	10.50-11.35 11.40-12.25	Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	12.25-13.30	ОБЕД	
	13.30-14.15 14.20-15.05	Патентное описание как источник маркетинговых исследований	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС

28.07.22 г. четверг 6 ак.ч.	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20	Основные виды патентных исследований и их связь с жизненным циклом объекта техники.	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	13.20-14.20	ОБЕД	
	14.20-15.05 15.10-15.55	Разработка задания и регламента поиска	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
29.07.22 г. пятница 7 ак.ч.	10.00-10.45 10.50-11.35	Поиск, отбор и аннотирование источников информации	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	11.45-12.30 12.35-13.20	Систематизация и анализ отобранной информации	к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	13.20-14.20	ОБЕД	
	14.20-15.05 15.10-15.55	Оформление результатов патентных исследований	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	16.00-16.45	ЭКЗАМЕН	

Примечание: В случае внесения изменений в расписание, информация будет оперативно доведена до всех заинтересованных лиц.